_	_			
Sea		AI.	- 6	
264	rr:fi	IVI	mes	ī



Appli	cation	/Control	No.
-------	--------	----------	-----

10/643,422

Examiner

kim-kwok CHU

Applicant(s)/Patent under Reexamination

TANAKA ET AL.

Art Unit

2627

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
369	47.16	1/4/2008	KC
369	59.25	1/4/2008	кс
369	44.28	1/4/2008	kc
369	44.34	1/4/2008	кс
369	59.25	1/4/2008	КС
386	52	1/4/2008	КС
386	46	1/4/2008	КС
386	98	1/4/2008	КС
369	30.05	1/4/2008	кс
369	30.06	1/4/2008	KC
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		- 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17	
		<del></del> ·	
		- <u>-</u> -	

SEARCH N (INCLUDING SEAR)		Y)
	DATE	EXMR
East Search Updated	1/4/2008	KC